



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 264 047  
A2

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 87114527.2

Int. Cl.<sup>4</sup> G01L 1/14, G01L 9/12

Anmeldetag: 05.10.87

Priorität: 13.10.86 DE 3634855

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
20.04.88 Patentblatt 88/16

Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

Anmelder: Seltz, Peter  
Möhlstrasse 29  
D-8000 München 80(DE)

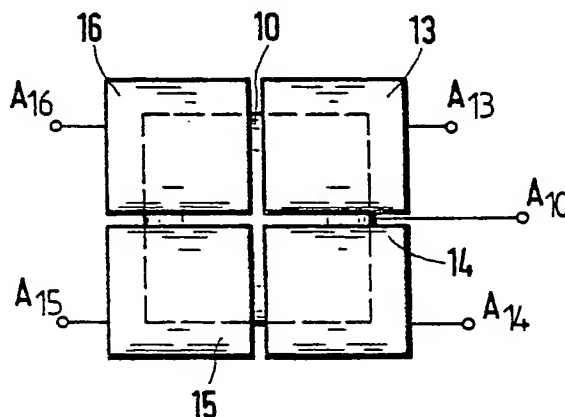
Erfinder: Seltz, Peter  
Möhlstrasse 29  
D-8000 München 80(DE)

Vertreter: Bohnenberger, Johannes, Dr. et al  
Meissner, Bolte & Partner  
Widenmayerstrasse 48 Postfach 86 06 24  
D-8000 München 86(DE)

**Kapazitive Messanordnung zur Bestimmung von Kräften und/oder Drücken.**

Es wird eine kapazitive Meßanordnung zur Bestimmung von Kräften und/oder Drücken aufgezeigt. Hierbei sind im wesentlichen planparallele Kondensatorflächen (10, 13 bis 16) unter Zwischenschaltung eines Dielektrikums vorgesehen. Die Kondensatorflächen (10 und 13 bis 16) sind relativ zueinander entgegen elastischen Rückstellkräften des Dielektrikums beweglich gehalten. Es sind mindestens drei Kondensatorflächen (10 bis 16) vorgesehen, wobei eine Hauptfläche (10) allen übrigen Gegenflächen (13 bis 16) unter Zwischenschaltung des Dielektrikums gegenüber liegt und diese teilweise überdeckt. Die Hauptfläche (10) ist sowohl senkrecht wie auch parallel relativ zu den übrigen Flächen (13 bis 16) bewegbar, so daß aus den Einzelkapazitätswerten zwischen den Haupt- und Gegenflächen sowohl die senkrecht zwischen Haupt- und Gegenflächen wirkenden Kräfte als auch die parallel zu den Kondensatorflächen wirkenden Kräfte gemessen bzw. eliminiert werden können.

FIG. 3



EP 0 264 047 A2

## Kapazitive Meßanordnung zur Bestimmung von Kräften und/oder Drücken

Die Erfindung betrifft eine kapazitive Meßanordnung nach dem Oberbegriff des Hauptanspruches.

In vielen Bereichen der Technik, des Sportes oder der Medizin ist es nötig, zur Untersuchung bestimmter Phänomene die bei einem dynamischen Vorgang auftretenden Kräfte nicht nur ihrem Summenwert nach, sondern auch hinsichtlich ihrer Verteilung zu bestimmen. So zum Beispiel ist es für den Hersteller eines Autositzes äußerst wünschenswert zu wissen, wie die tatsächliche Druckverteilung auf der Sitzfläche und der Rückenlehne aussieht, wenn eine Person darauf sitzt, damit der Sitz an den höher belasteten Stellen haltbarer bzw. steifer ausgestaltet werden kann als an niedriger belasteten Stellen. Bei der Herstellung eines Skis ist es wünschenswert, die Kraftverteilung zu kennen, damit die Kernkonstruktion dieser Verteilung entsprechend angepaßt werden kann. In der Medizin schließlich kann man aus dem Kraft-Verteilungsmuster unter den Fußflächen beim Gehen eines Probanden auf orthopädische Schäden oder auch auf sensorische Schädigungen (z.B. bei Zuckerkranken) schließen und die entsprechenden Therapiemaßnahmen einleiten.

Zur Messung der Kraftverteilung über Flächen ist aus der DE-PS 25 29 475 eine Matrixanordnung von streifenförmigen Kondensatorelementen bekannt, die unter Zwischenschaltung eines elastischen Dielektrikums einander gegenüberliegend (und kreuzend) angeordnet sind. Bei dieser Anordnung führen lediglich Vertikalkräfte, also Kräfte senkrecht zu den Kondensatorflächen, zu Meßsignalen, da eine Horizontalverschiebung der streifenförmigen Kondensatorelemente keine Änderung der einander gegenüberliegenden Flächendimensionen bewirken. Nachteilig an der bekannten Anordnung ist der Umstand, daß die einzelnen Kondensatorelemente, die aus den einander direkt gegenüberliegenden Flächenabschnitten bestehen, mechanisch miteinander verbunden sind, so daß die Ortsauflösung begrenzt ist bzw. das gemessene Muster verfälscht wird.

Zur Entkopplung der einzelnen Kondensatorflächen wird in der DE-OS 34 11 528 vorgeschlagen, die streifenförmigen Kondensatorflächen durch Schnitte in Einzelelemente aufzuteilen, wobei in dieser Druckschrift insbesondere die Anregung gegeben wird, zwischen den Einzelflächen mäandrierförmige Stromleiterbahnen (durch die entsprechenden Schnitte) vorzusehen. Mit dieser Anordnung wird zwar eine sehr wirksame Entkopplung der Einzelflächen bewirkt, so daß die abzugreifenden Kraft-Verteilungsmuster wesentlich exakter als

bisher sind, jedoch führen bei dieser Anordnung Kräfte parallel zu den Kondensatorflächen zu einer Veränderung der wirksamen Kondensatorflächen, also zu einer Verfälschung des Vertikal-Signales.

Beiden oben genannten Anordnungen ist schließlich gemeinsam, daß die in vielen Fällen wünschenswerte dreidimensionale Messung von Kraftverteilungen nicht möglich ist. Z.B. wäre die Kenntnis über die dreidimensionale Kraftverteilung für die (Auto-) Reifenindustrie sehr interessant, selbstverständlich ebenso für alle weiter oben beschriebenen Anwendungszwecke.

Aus der DE-OS 34 10 955 ist eine kapazitive Meßanordnung zur Bestimmung von Kräften bekannt, bei der zwei Gruppen von zueinander parallelen Kondensatorplatten kammartig angeordnet ineinander greifend und parallel zueinander verschiebbar gehalten sind. Im Grundzustand, bei dem noch keine Kräfte auf die Kondensatorplatten bzw. deren Halterungen wirken, überdecken die Platten einander nicht vollständig, so daß bei Aufbringung von Relativkräften parallel zu den Oberflächen der Plattensätze diese weiter ineinander greifen, wodurch eine Erhöhung der Kapazität zwischen den Platten meßbar wird. Bei dieser Anordnung muß zur Vermeidung eines Meßfehlers sichergestellt sein, daß die Platten ausschließlich parallel zueinander verschoben werden, so daß auch bei Anwendung dieser bekannten Lehre keine dreidimensionale Kraftmessung oder eine Eliminierung von Kräften unzulässiger Richtung möglich ist.

Ausgehend vom oben genannten Stand der Technik ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Meßanordnung der eingangs genannten Art dahingehend weiterzubilden, daß neben der Kraftmessung in einer Richtung eine Eliminierung bzw. Messung einer Kraftkomponente in mindestens einer weiteren Richtung ermöglicht wird.

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Hauptanspruches angegebenen Merkmale gelöst. Man kann also gemäß der vorliegenden Erfindung entweder die durch die Scherwirkung im Dielektrikum wirkenden Kräfte messen und so eine mehrdimensionale Meßanordnung erhalten, oder aber das Meßergebnis, das ein Maß für die flächenparallel wirkenden Kräfte ist, verwerfen, um dafür die flächennormalen Kräfte exakter bestimmen zu können.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, bei der eine besonders einfache Kompensation der flächenparallelen Kräfte möglich ist, liegt der Hauptfläche eine kleinere, von ihr vollständig überdeckte Fläche gegenüber, die von einer umgebenden Fläche im wesentlichen vollständig einge-

geschlossen wird. Die umgebende Fläche steht mit ihrem Außenrand über die Hauptfläche hervor, so daß die Differenz zwischen den Kapazitäten der umgebenden Fläche zur Hauptfläche ein Maß für die horizontalen Kräfte ergibt, das mit Hilfe des Kapazitätswertes zwischen der Hauptfläche und der kleineren Fläche bezüglich der vertikalen Kraftkomponente kompensierbar ist oder umgekehrt. Wenn man also Wert auf die Messung der flächenparallelen Kräfte legt, so hat man zwar noch keine Aussage über deren Richtung, jedoch über deren Größe.

Bei einer anderen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind der Hauptfläche drei oder vier im wesentlichen kongruente, voneinander getrennte kleinere Flächen gegenüberliegend angeordnet, die mit ihren Außenrändern über den Außenrand der Hauptfläche hervorragen. Durch eine geeignete Verrechnung der Einzelmeßwerte lassen sich so Richtung und Amplitude des resultierenden (dreidimensional gesehenen) Kraftvektors bestimmen. Vorzugsweise sind hierbei die Hauptfläche und die Gegenflächen derart über Kapazitätsmeßorgane und Rechenschaltungen miteinander verschaltet, daß an den Ausgängen der Rechenschaltungen die Summe der Einzelkapazitäten - entsprechend der Vertikalkraft - und die Summen bzw. Differenzen der einzelnen Kapazitäten - entsprechend den Horizontalkräften - bezogen auf die Gesamtkapazität bzw. die Vertikalkraft am Ausgang der Rechenschaltung anstehen. Die Normalisierung der Horizontalkräfte (flächenparallele Kräfte) durch die Vertikalkraft ist notwendig, weil bei der Vertikalkraftmessung die Kondensatorfläche konstant bleibt, während der Abstand zwischen den Kondensatorplatten variiert, beim Wirken von Horizontalkräften, also flächenparallelen Kräften aber die Flächen variieren, während der Abstand zwischen den Kondensatorelementen - wie vorher beschrieben - ebenfalls variieren kann.

Vorzugsweise ist eine Vielzahl von Hauptflächen und Gegenflächen vorgesehen, die gleichartig ausgebildet und äquidistant mit jeweils korrespondierenden Haupt-bzw. Gegenflächen in einer Matrixanordnung angeordnet sind. Mit einer derartigen Meßanordnung läßt sich eine dreidimensionale Kraftverteilung über eine größere Fläche hinweg messen, wobei die einzelnen Meßelemente bzw. Meßpunkte voneinander vollständig mechanisch entkoppelbar sind.

Die Anordnung wird dann besonders leicht, dünn und einfach herzustellen, wenn die Kondensatorflächen als dünne Schichten ausgebildet und auf Kunststofffolien aufgebracht (aufgedruckt) sind, die unter Zwischenschaltung des elastomeren Dielektrikums miteinander verbunden (verklebt) sind, wobei die Kunststofffolien zwischen den Kondensa-

torflächen durch Schnitte oder Kerben durchtrennt sind. Die so entstehenden Matrixanordnungen können äußerst kostengünstig gefertigt werden und zwar auch als relativ dünne "Folien", so daß sie sich z.B. in Schuhen als Einlegesohlen anbringen lassen. Durch die Schnitte werden die einzelnen Sensorelemente von einander entkoppelt, wobei die Schnitte dann, wenn auf beiden Außenflächen noch zusätzlich Abschirmflächen angebracht sind, auch diese mit durchtrennen. Die Schnitte führen mindestens bis an das elastomere Dielektrikum bzw. gegebenenfalls auch noch ein Stück in dieses hinein.

Besonders hoch ist die Empfindlichkeit dann, wenn das Dielektrikum ein geschäumtes, vorzugsweise geschlossensoriges Elastomer umfaßt. Vorzugsweise besteht aber das Dielektrikum aus zwei Schichten,

die einander gegenläufige Temperaturkoeffizienten - hinsichtlich ihrer Dielektrizitätskonstante - haben, wobei die mechanische Dimensionierung so getroffen ist, daß ein gemeinsamer Temperaturkoeffizient von im wesentlichen Null erhalten wird. Auf diese Weise gelingt es, die Temperatureinflüsse auf die einzelnen Sensorkapazitäten zu eliminieren, so daß eine einmal vorgenommene Eichung der Sensoren bzw. eines Einzelsensors über eine längere Versuchsdauer hinweg, trotz schwankender Temperaturen, ihre Gültigkeit behält.

Weitere erfindungswesentliche Merkmale ergeben sich aus den Unteransprüchen und den nachfolgenden Ausführungsbeispielen, die anhand von Abbildungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische, schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine Anordnung mit drei Gegenflächen;

Fig. 3 eine Anordnung mit vier Gegenflächen;

Fig. 4 eine Matrixanordnung mit jeweils vier Gegenflächen;

Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie V-V aus Fig. 4;

Fig. 6 eine Prinzip-Schaltung zur dreidimensionalen Kraftmessung und

Fig. 7/8 zwei weitere Ausführungsformen der Erfindung.

In Fig. 1 ist in perspektivischer Ansicht die schematisierte Darstellung eines Meßaufnehmers gezeigt, bei dem eine größere Kondensatorfläche 10 über einer kleineren Kondensatorfläche 11 angeordnet ist. Zwischen den beiden Flächen befindet sich ein kompressibles Dielektrikum, so daß dann, wenn eine Kraft in z-Richtung auf die Anordnung wirkt, die Kondensatorflächen sich einander nähern. Rings um die kleinere Kondensatorfläche

11 ist eine weitere Kondensatorfläche 12 angeordnet, wobei diese vorzugsweise einen äußeren Rand aufweist, der über den Außenrand der ersten Kondensatorfläche 10 hervorsteht.

Diese Meßanordnung kann nun in verschiedener Weise verwendet werden. Zum einen kann man die umgebende Kondensatorfläche 12 auf Masse legen und lediglich die Kapazität zwischen den Kondensatorflächen 10 und 11 messen. Wirkt nun eine Kraft in x-oder in y-Richtung, welche über die Scherkräfte die Kondensatorflächen 11 und 11 parallel zueinander verschiebt, so resultiert daraus keine Änderung der Kapazität zwischen den Flächen 10 und 11. Die wirksame Kondensatorfläche bleibt nämlich konstant. Legt man die umgebende Kondensatorfläche 12 nicht auf Masse, sondern mißt die Kapazität sowohl zwischen der Kondensatorfläche 11 und der Kondensatorfläche 10 als auch zwischen der Kondensatorfläche 12 und der Kondensatorfläche 10, so kann aus letzterem Maß eine Information über die in x-oder y-Richtung auftretende Kraft gewonnen werden.

Bei den in den Fig. 2 und 3 gezeigten Anordnungen können die Kräfte in x-oder y-Richtung genauer gemessen werden. Bei diesen Anordnungen liegt (Fig. 2) einer kreisförmigen kleineren Kondensatorfläche 10 ein Satz (3) von Sektor-Kondensatorflächen 17 bis 19 gegenüber, die voneinander elektrisch getrennt sind. Die Sektorflächen 12 bis 19 weisen einen größeren Außenumfang auf als die Kondensatorfläche 10. Tritt nun bei dieser Meßanordnung eine Kraft in x-oder in y-Richtung auf, so verschiebt sich die Kondensatorfläche 10 parallel zu den Sektorflächen 17 bis 19, so daß sich die Einzelkapazitäten ändern. Besonders übersichtlich wird die Veränderung dann, wenn man insgesamt vier (quadratische) Gegenflächen 13 bis 16 gegenüber einer kleineren Kondensatorfläche 10 anordnet, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. Wirkt in diesem Fall eine Kraft in x-Richtung (in Fig. 3 von links nach rechts) auf die Kondensatorfläche 10, so daß diese relativ zu den Gegenflächen verschoben wird, so sinken die Kapazitäten zwischen den Kondensatorflächen 15 und 16 und der Fläche 10, während die Kapazitäten zwischen den Kondensatorflächen 13 und 14 und der Fläche 10 steigen. Aus der Differenz läßt sich dann die Größe der Kraft dem Betrag nach herleiten.

Wirkt gleichzeitig noch eine Kraft senkrecht zu den Kondensatorflächen 10 bis 16, also in z-Richtung, so muß der Einfluß dieser Kraft auf die Einzelkapazitäten aus dem Meßergebnis für die Kräfte in x-und y-Richtung eliminiert werden. Dies ge-

schieht dadurch, daß man eine der Kraft z bzw. dem Abstand der Flächen 13 bis 16 zur Fläche 10 proportionale Größe als Normalisierungsfaktor in die Differenzmessung mit einfließen läßt.

In Fig. 4 ist der Ausschnitt einer Matrixanordnung, bestehend aus Elementen gemäß Fig. 3 schematisiert dargestellt. Aus der Abbildung ist hierbei ersichtlich, daß immer gleiche (gleiche Signale erzeugende) Kondensatorflächen elektrisch zusammengefaßt und mit einem gemeinsamen Außenanschluß verbunden sind. Es liegen z.B. alle Kondensatorflächen 14 einer Zeile auf derselben Leitung. Selbstverständlich sind die Kondensatorflächen 10 zu Spalten elektrisch zusammengefaßt, so daß sich bei dieser Matrixanordnung jedes Sensorelement, bestehend aus jeweils vier Einzelkondensatoren, gesondert "auslesen" läßt.

Aus der in Fig. 5 gezeigten Schnittdarstellung entlang der Linie V-V aus Fig. 4 geht eine weitere Besonderheit des hier gezeigten Ausführungsbeispiels hervor. Dabei ist zu erwähnen, daß die in Fig. 5 gezeigte Darstellung in keiner Weise maßstäblich ist.

Bei dieser Ausführungsform sind die Kondensatorflächen 10, 14 und 15 auf Folien 30 bzw. 31 aufgedruckt. Die Folien 30 und 31 sind dann jeweils auf ein kompressibles Dielektrikum (Elastomer) 20 bzw. 21 aufgeklebt, wobei diese beiden Dielektrika 20, 21 aufeinander liegend verbunden sind. Die Dielektrika 20 und 21 weisen gegenläufige Temperaturkoeffizienten hinsichtlich ihrer dielektrischen Eigenschaften auf und sind so bemessen, daß die Temperatur keinen Einfluß auf die Kapazität der Einzel-Kondensatoren hat.

Die Folien 30 und 31 sind durch Kerben 40 zwischen den Kondensatorflächen 14 und 15 bzw. 10 durchtrennt, so daß keinerlei mechanische Kopplung über die Folien 30 und 31 zwischen den Einzelflächen auftreten kann. Weiterhin wird durch die Anbringung der Schnitte oder Kerben 40 die Flexibilität der Gesamtanordnung wesentlich erhöht.

In Fig. 6 ist eine Prinzip-Schaltung zur Auswertung der Meßsignale gezeigt. Hierbei bringt ein Hochfrequenzgenerator G ein Wechselstromsignal (gegenüber Masse) auf die Hauptfläche 10, während die Gegenflächen 13 bis 16 über Widerstände gegen Masse geschaltet sind. Somit entstehen vier Spannungsteiler, bestehend aus den Einzelkapazitäten  $C_{13}$  bis  $C_{16}$  und den auf Masse führenden Widerständen. Die heruntergeteilten Spannungen werden über Pufferverstärker  $V_p$  Demodulatoren D zugeleitet, welche die Wechselstromsignale in Gleichstromsignale wandeln.

An den Ausgängen der Demodulatoren D werden die Meßspannungen über Summierwiderstände  $R_s$  und einen gegengekoppelten Summierverstärker  $V_s$  summiert, so daß sich ein Aus-

gangssignal  $U_z$  ergibt, das der Summenkapazität proportional ist. Weiterhin werden die Ausgänge der Demodulatoren G über Invertierverstärker V<sub>i</sub> invertiert.

Die den Kapazitäten  $C_{13}$  und  $C_{14}$  entsprechenden Werte werden weiterhin mit den invertierten Werten der Kapazitäten  $C_{15}$  und  $C_{16}$  über einen weiteren Summierverstärker V<sub>s</sub> und Summierwiderstände R<sub>s</sub> miteinander verrechnet. Das Summen- bzw. Differenzsignal wird dann in einer Dividerschaltung durch das Summensignal  $U_z$  dividiert, so daß ein Signal  $U_y$  entsteht, welches der in y-Richtung an der kapazitiven Meßanordnung nach Fig. 3 wirkenden Kraft proportional ist, wobei die z-Komponente durch die Division eliminiert ist. In analoger Weise wird das der x-Richtung entsprechende Signal  $U_x$  erzeugt.

Selbstverständlich ist nicht nur die in Fig. 6 gezeigte Anordnung möglich, vielmehr wird die Verrechnung (nach Multiplexen der Ausgangssignale A<sub>13</sub> bis A<sub>16</sub>) digital durchgeführt.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die in den Rahmen des hier beanspruchten Erfindungsgedankens fällt, ist, wie in den Fig. 7 und 8 gezeigt, der einen Kondensatorfläche 11, die rechteckig ausgebildet ist, eine Kondensatorfläche 10 gegenüberliegend angeordnet, deren Außenumrisse nicht mit den rechteckigen Außenumrissen der Kondensatorplatte 11 übereinstimmen. Der Einfachheit halber sind in Fig. 7 nur zwei Randbereiche der Kondensatorplatte 10 winkelig über die Kondensatorplatte 11 hervorstehend gezeichnet. Die Idee hierbei ist die, daß bei Auftreten einer Vertikalkraft neben der Kompression des Dielektrikums auch eine Scherung, also eine Horizontalverschiebung der beiden Kondensatorplatten zueinander auftritt, die mit der eigentlichen Kompression und dem sich dadurch ändernden Abstand zwischen den Kondensatorplatten (Veränderung deren Kapazität) nichts zu tun hat. Dieser Effekt wird insbesondere dann verstärkt, wenn zusätzlich zur Vertikalkraft noch eine Horizontalkraft, also parallel zu den Kondensatorplatten auftritt. Bei Auftreten einer solchen Horizontalkraft wird die Scherwirkung noch weiter verstärkt, so daß dann eine Näherung der Kondensatorplatten um den Betrag  $d_0$  (Fig. 8) auftritt, die mit der eigentlich zu messenden Vertikalkomponente nichts zu tun hat. Um diese Parallelverschiebung bzw. die Näherung der Platten um den Betrag  $d_0$  zu kompensieren, ist die besondere Formgebung der Kondensatorplatte 10 vorgesehen. Wenn z.B. eine rein horizontale Kraft zwischen den Kondensatorplatten 10/11 wirkt, diese also gegeneinander verschiebt, so nähern sich zwar die Platten einander, andererseits wird aber durch die Formgebung erreicht, daß die einander gegenüberliegenden Kondensa-

torflächen verringert werden. Bei einer entsprechenden Formgebung (hier ist der Einfachheit halber eine lineare Steigung gezeichnet), kann dieser Fehler vollständig kompensiert werden. Selbstverständlich wird die entsprechende Randausformung der Kondensatorplatte 10 auf allen vier Seiten vorgenommen, damit die Kompensation bei Horizontalkräften allen Richtungen wirksam ist.

## Ansprüche

1. Kapazitive Meßanordnung zur Bestimmung von Kräften und/oder Drücken mit Kondensatorflächen, die in zwei Ebenen mit dazwischenliegendem Dielektrikum angeordnet sind und einander im wesentlichen gegenüberliegen, wobei die Flächen in der einen Ebene relativ zu den Flächen in der anderen Ebene entgegen elastischer Rückstellelemente beweglich gehalten sind, **dadurch gekennzeichnet,**

daß mindestens drei Kondensatorflächen (10 bis 16) vorgesehen sind, wobei eine Hauptfläche (10) in der einen Ebene allen übrigen Gegenflächen (11 bis 16) in der anderen Ebene unter Zwischenschaltung des Dielektrikums (20, 21) gegenüberliegt und - diese mindestens teilweise überdeckt, wobei die Hauptfläche (10) sowohl senkrecht wie auch parallel relativ zu den übrigen Flächen (11 bis 16) bewegbar ist, so daß aus den Einzelkapazitätswerten zwischen der Haupt- und den Gegenflächen sowohl die senkrecht zwischen Haupt- (10) und Gegenflächen (11 bis 16) wirkenden Kräfte als auch die parallel zu den Kondensatorflächen (10 bis 16) wirkenden Kräfte gemessen bzw. eliminiert werden können.

2. Meßanordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**

daß der Hauptfläche (10) eine kleinere, von ihr vollständig überdeckte Fläche (11) gegenüberliegt, die von einer umgebenden Fläche (12) im wesentlichen vollständig eingeschlossen wird, daß die umgebende Fläche (12) mit ihrem Außenrand über die Hauptfläche (10) hervorsteht, sodaß die Differenz zwischen den Kapazitäten der umgebenden Fläche (12) zur Hauptfläche (10) ein Maß für die Horizontalkräfte ergibt, die mit Hilfe des Kapazitätswertes zwischen der Hauptfläche (10) und der kleineren Fläche (11) bezüglich der vertikalen Kraftkomponente kompensierbar sind, oder umgekehrt (Fig. 1).

3. Meßanordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**

daß der Hauptfläche (10) drei oder vier im wesentlichen kongruente, voneinander getrennte kleinere Flächen (17 bis 19) gegenüberliegend angeordnet sind, die mit ihren äußeren Rändern über den Außenrand der Hauptfläche (10) hervorragen (Fig. 2 und 3).

4. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Hauptflächen (10) und die Gegenflächen (11 bis 19) derart über Kapazitätsmeßorgane und Rechenschaltungen miteinander verschaltet sind, daß an den Ausgängen der Rechenschaltungen die Summe der Einzelkapazitäten ( $C_{12} + C_{14} + C_{15} + C_{16} \stackrel{\Delta}{=} K_z$ ) entsprechend der Vertikalkraft ( $K_z$ ) und die Summen bzw. Differenzen der Einzelkapazitäten ( $C_{12} + C_{14} - C_{15} - C_{16} \stackrel{\Delta}{=} K_x$ ;  $C_{15} + C_{12} - C_{14} - C_{16} \stackrel{\Delta}{=} K_y$ ), entsprechend den Horizontalkräften ( $K_x$ ,  $K_y$ ), bezogen auf die Gesamtkapazität bzw. die Vertikalkraft ( $K_x/K_z$ ;  $K_y/K_z$ ) am Ausgang der Rechenschaltungen anstehen.

5. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß eine Vielzahl von Hauptflächen (10) und Gegenflächen (11 bis 19) vorgesehen sind, die gleichartig ausgebildet und äquidistant mit jeweils korrespondierenden Haupt-bzw. Gegenflächen in einer Matrixanordnung angeordnet sind.

6. Meßanordnung nach Anspruch 5,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Matrixausgänge über Multiplexer-/Demultiplexeranordnungen mit Meßvorrichtungen zur Bestimmung der einzelnen Kapazitätswerte verschaltet sind.

7. Meßanordnung nach einem der Ansprüche 5 oder 6,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Kondensatorflächen (10 bis 19) als dünne Schichten ausgebildet und auf Kunststoffolien (30, 31) aufgebracht sind, die unter Zwischenschaltung des elastomeren Dielektrikums (20, 21) miteinander verbunden (verklebt) sind, wobei die Kunststoffolien (30, 31) zwischen den Kondensatorflächen (10 bis 19) durch Schnitte oder Kerben (40) durchtrennt sind.

8. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß das Dielektrikum (20, 21) mindestens ein gegebenenfalls geschäumtes Elastomer umfassen.

9. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß das Dielektrikum aus mindestens zwei zu den Flächen planparallelen Schichten (20, 21) besteht, die gegenläufige Temperaturkoeffizienten aufweisen und derart gestaltet (Dicke) sind, daß der gemeinsame Temperaturkoeffizient im wesentlichen zu Null wird.

10. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß über und unter den Kondensatorflächen (10 bis

19), also außerhalb des Kondensator-Raumes, Abschirmungen unter Zwischenschaltung von Dielektrika vorgesehen sind.

FIG. 1

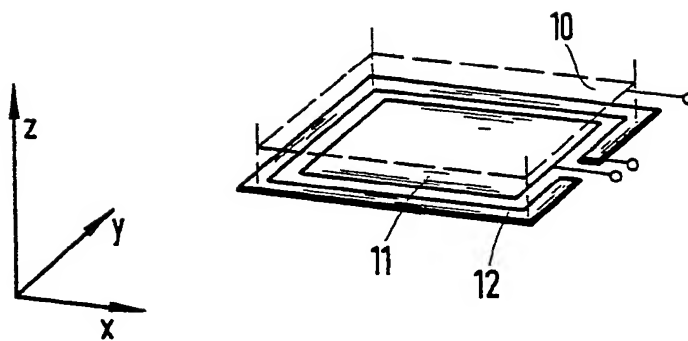


FIG. 2

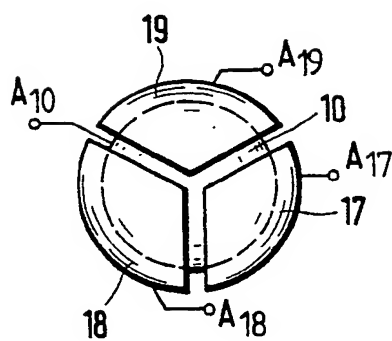


FIG. 3

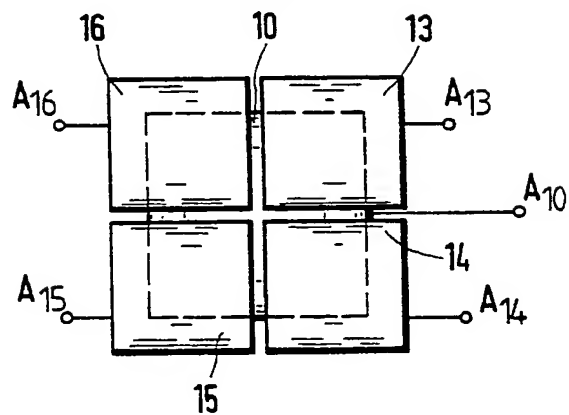


FIG. 4



FIG. 5

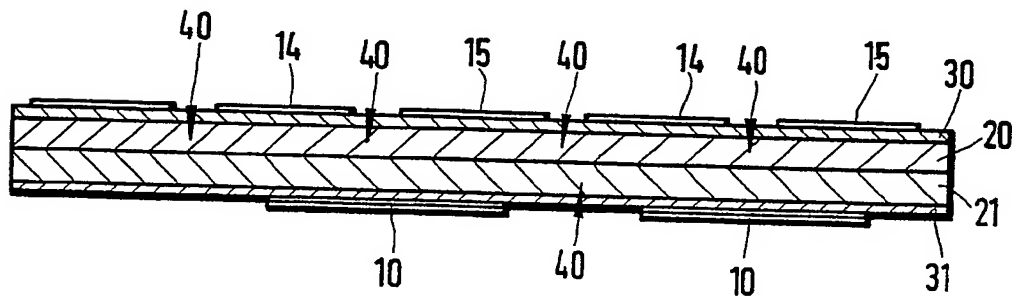




FIG. 6

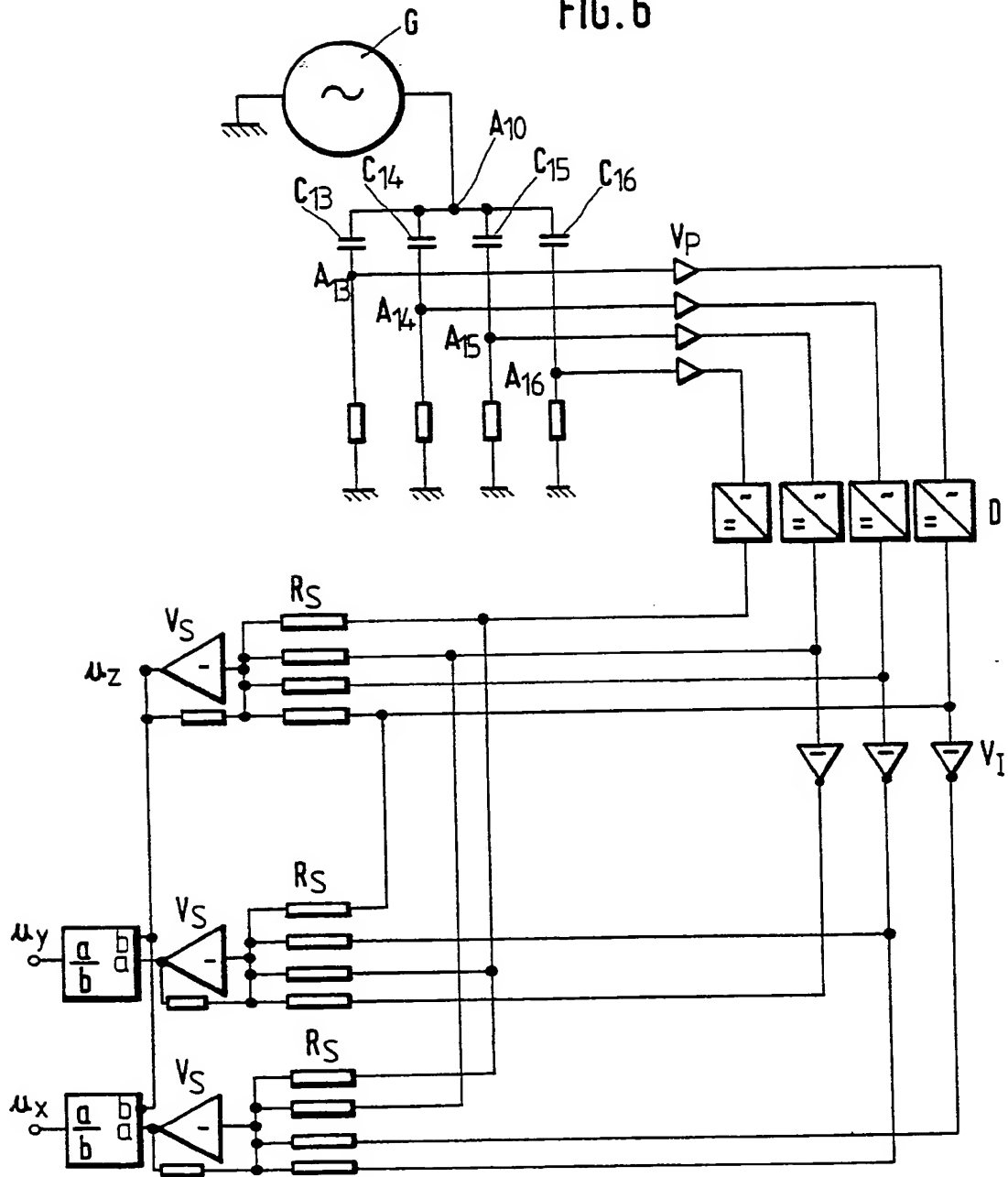


FIG. 8

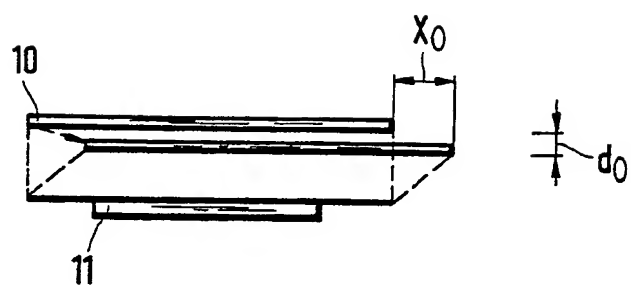
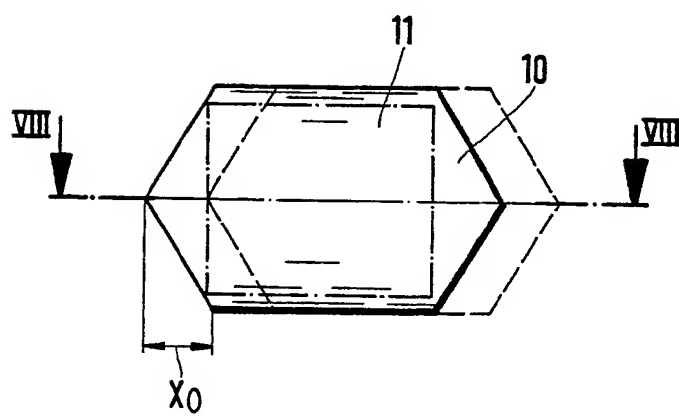


FIG. 7





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 264 047  
A3**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 87114527.2

51 Int. Cl.<sup>4</sup>: G01L 1/14 , G01D 5/24

22 Anmeldetag: 05.10.87

30 Priorität: 13.10.86 DE 3634855

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
20.04.88 Patentblatt 88/16

64 Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

68 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 19.07.89 Patentblatt 89/29

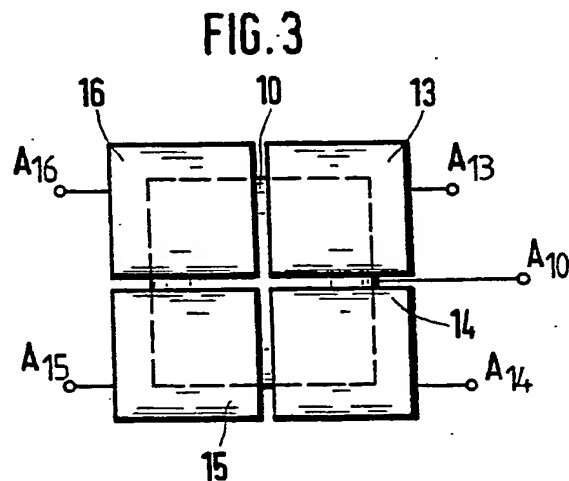
71 Anmelder: Seitz, Peter  
Möhlstrasse 29  
D-8000 München 80(DE)

72 Erfinder: Seitz, Peter  
Möhlstrasse 29  
D-8000 München 80(DE)

74 Vertreter: Bohnenberger, Johannes, Dr. et al  
Meissner, Bolte & Partner  
Widenmayerstrasse 48 Postfach 86 06 24  
D-8000 München 86(DE)

54 Kapazitive Messanordnung zur Bestimmung von Kräften und/oder Drücken.

57 Es wird eine kapazitive Meßanordnung zur Bestimmung von Kräften und/oder Drücken aufgezeigt. Hierbei sind im wesentlichen planparallele Kondensatorflächen (10, 13 bis 16) unter Zwischenschaltung eines Dielektrikums vorgesehen. Die Kondensatorflächen (10 und 13 bis 16) sind relativ zueinander entgegen elastischen Rückstellkräften des Dielektrikums beweglich gehalten. Es sind mindestens drei Kondensatorflächen (10 bis 16) vorgesehen, wobei eine Hauptfläche (10) allen übrigen Gegenflächen (13 bis 16) unter Zwischenschaltung des Dielektrikums gegenüber liegt und diese teilweise überdeckt. Die Hauptfläche (10) ist sowohl senkrecht wie auch parallel relativ zu den übrigen Flächen (13 bis 16) bewegbar, so daß aus den Einzelkapazitätswerten zwischen den Haupt- und Gegenflächen sowohl die senkrecht zwischen Haupt- und Gegenflächen wirkenden Kräfte als auch die parallel zu den Kondensatorflächen wirkenden Kräfte gemessen bzw. eliminiert werden können.



EP 0 264 047 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 11 4527

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.3)
A, D	DE-A-3 411 528 (W. BRUNNER) * Ansprüche 1-12 * ---	1	G 01 L 1/14 G 01 D 5/24
A, D	DE-A-2 529 475 (K. NICOL et al.) * Ansprüche 1-10 * ---	1, 6	
A	GB-A-1 321 831 (NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORP.) * Ansprüche 1-15 * ---	1	
A	EP-A-0 172 784 (CYBERTRONICS LTD.) * Ansprüche 1-12 * ---	1	
A	FR-A-2 513 508 (M. AGNES et al.) * Ansprüche 1-4 * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.3)
			G 01 D 5/00 G 01 L 1/00 G 01 L 9/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 16-03-1989	Prüfer DIETRICH A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P0403)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**